

(11) Publication number:

63024692 A

Generated Document

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number:

61168516

(51) Intl. CI.:

H01S 3/18 H01L 29/80

(22) Application date: 17.07.86

(30) Priority:

(43) Date of application

02.02.88

publication:

(84) Designated contracting states: (71)Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor: MIURA SHUICHI

Representative:

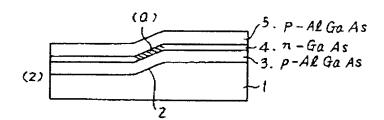
(54) MANUFACTURE OF **MULTIFUNCTION** SEMICONDUCTOR DEVICE

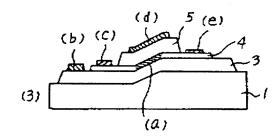
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a device having the functions of a laser transistor and an FET on a III-V compound semiconductor substrate utilizing the inversion phenomenon of the conductivity type of a layer to grow on a stepped slant face.

CONSTITUTION: A step difference of 0.3 μm is formed on the (111) face of a semiinsulative GaAs substrate 1 by etching and a slant face 2 with an exposed (111) A face is formed. The ethcing liquid is one consisting of 1H2SO4+8H2O2+1H2O. A p-type Al0.3Ga0.7As layer 3, an n-type GaAs layer 4 and a p-type Al0.3Ga0.7As layer 5 are continuously grown by an MBE method. In the region (a) of the slant face 2, the n-type GaAs layer 4 is grown on the (111) A face in a state of quasi-equilibrium and an additional impurity Si is substituted at the lattice point of As to work as an acceptor and is inverted into a P-type. An etching is selectively performed to remain a laminated material on the slant face and Au/AuGe electrodes (c) and (e) and Au/Zu/Au electrodes (b) and (d) are attached on the exposed surface of each layer. A horizontal n-p-n bipolar transistor is formed on the layer 4 and actuated as a laser transistor by current conduction between the electrodes (d) and (b) and a vertical FET, wherein the currents of the electrodes (d) and (b) are controlled by the electrodes (c) and (e), is jointly provided.







⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭63-24692

@Int.Cl.⁴

證別記号

庁内整理番号

每公開 昭和63年(1988) 2月2日

H 01 S 3/18 H 01 L 29/80 7377-5F 8122-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

母発明の名称 多機能半導体装置の製造方法

②特 頤 昭61-168516

愛出 顧 昭61(1986)7月17日

砂発 明 者 三 浦

秀 —

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

の代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 相 容

1. 発明の名称

多機能半導体装置の製造方法

2. 特許請求の疑問

Ⅲ-V族化合物半導体基板上に(111)A面の露出した斜面を有する段差を形成し、該段差を覆って第1のp型半導体層と、該第1のp型半導体層より禁制帯幅が小さく、かつⅣ族元素をドーパントとするⅢ-V族化合物半導体層と、該Ⅲ-V族化合物半導体層より禁制帯幅が大きい第2のp型半導体層とを順次成長する工程を有することを特徴とする多数能半導体装置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明。

(概要)

段差の斜面に成長する層の遊電型の反転現象を 利用してレーザトランジスタとPET の機能を有す る多機能半導体装置の製造方法を提供する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は多機能半導体装置として、レーザと FET の両方の動作ができるレーザトランジスタの 新規な製造方法に関する。

光電子集積回路(OBIC)は光通信システムの小型 軽量化、高速化、多機能化が途成できるため、そ の開発が活発に行われている。

近年、レーザ等の発光素子やフォトダイオード等の受光素子と、電界効果トランジスタ(FET)等の電子素子とを同一基板上に形成した上記のOBICが実用化されるようになってきたが、光素子と電子素子の構造の違いから、製造工程が複雑化し、 歩窗等の点で問題があった。

そのため、OE[C用の各業子は同一プロセスが使えるように種々工夫されているが、さらに進んで同一構造で多機能をもつ業子が出現すれば、例えば同一基板上に形成された多数の多機能素子を光素子、あるいは電子素子として機能別に使い分けができることになり、集積化が容易となる。

特開昭63-24692 (2)

(従来技術と、発明が解決しようとする問題点) OBICは光通信用のデバイスとして実用化され始 めたばかりであり、これに組み込む素子はOEIC用 として製造プロセス上の種々の改善が試みられて いる。

しかしながら、OBIC様成に適した多機能素子の 開発例は少なく、新規な開発が望まれる。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点の解決は、Ⅲ-V族化合物半導体基板上に(111) A面の露出した斜面を有する段差を形成し、該段差を覆って第1のp型半導体層と、該第1のp型半導体層より禁制帯幅が小さく、かつⅣ族元素をドーパントとするⅢ-V族化合物半導体層と、該Ⅲ-V族化合物半導体層より禁制帯幅が大きい第2のp型半導体層とを順次成長する工程を有する多機能半導体設置の製造方法により達成される。

(AlGaAs/GaAs/AlGaAs) の積層構造を選び、レーザトランジスタとFBT の両方の動作が行える素子を形成する場合について説明する。

第1図(1)において、面指数(100) のSI-GaAs 基板1に、(111)A面が路出する斜面2を有する高さ0.3 μmの段差をエッチングにより形成する。

エッチャンドは 1 H:SO.+8 H:O:+1 H:O である。

第1図似において、MBE 法により斜面2を関って恭板上に

第1のp型半導体層として、p-Alo.sGao.rAs層 3、

Ⅱ - V 族化合物半導体層 (n 型不純物として N 族のSiをドープする)として、n-GaAs暦 4、

第2のp型半導体層として、p-Ale. 2Gae. 7As層 5

を連続成長する。

各層の主要成長条件をつぎに示す。

(作用)

本発明はn型ドーパントとして珪素(Si)等のN 族元素を用いてローV族化合物半導体層を、成長 が平衡状態に近い状態で進行する分子線エピクキ シャル成長(MBB) 法等で成長すると、(111)A面の 露出した斜面に成長する層はp型に反転する性質 を利用して、同一層中に隣接するn型とp型とn 型の領域を形成するものである。

#88 成長の場合準平衡的に成長するため、斜面に露出した皿族の格子位置に、海次™族のドーパントが置換されアクセプタとしてはたらき、郭電型はp型に反転する。

(実施例)

第1図(I)~切は本発明の方法を説明する断面図である。

ここでは、08IC用多機能素子の層構造の代表例 として、半絶縁性ガリウム砒素(SI-GaAs) 基板上 にアルミニウムガリウム砒素/ガリウム砒素/ア ルミニウムガリウム砒素

図巻	曆 名		湿度	厚さ
			(cm ⁻³)	(µ m)
5	P-AlGaAs	クラッド層	5×10'7	1.5
4	n - G a A s	活性層	1×10'7	0.1
3	n-AlGaAs	クラッド層	5×10'7	1.5

MBE 成長の場合、斜面 2 上の(a)領域においては n-GaAs層 4 は(111) A面上に準平衡的に成長するため、Si はAsの格子位置に置換されアクセプクとしてはたらき、導電型はp型に反転する。

第1図(3)において、MBS 成長の各層を、斜面 2 上の部分を残し、かつ各層の表面が露出するよう にエッチングにより形成する。

この場合のエッチャントは、 AlGaAsに対しては 1 H_{*}SO₄+8 H_{*}O₂+1 H_{*}O 、

GaAsに対しては 1 NH+OH+40 H₂C を用いる。

前者のAlGaAsに対するエッチャントはAlGaAs/ GaAsの選択比は小さい。

つぎに、n型コンタクトメタルとして厚さ

特開昭63-24692 (3)

2700/300 人の金/金ゲルマニウム (Au/AuGe) を用い、斜面 2 の両側においてn-GaAs層 4 上に貸 極(c)と、電極(e)を形成する。

また、p型コンタクトメタルとして厚さ 2340/ 360/300 人の金/亜鉛/金

(Au/2n/Au) を用い、p-Alo.3Gao.7A3層 3 上には電極(b)と、p-Alo.3Gao.7A3層 5 上には電極(d)を形成する。

つぎに、以上のように形成された多機能素子の 動作の概略を説明する。

(a)領域は前記のようにNBE 法で成長するとり型となる。このためGaAs層 4 にラテラルnpn パイポーラトランジスタが形成され電極(d)、(a)をそれぞれコレクタ、エミッタとして用い、電極(d)、(b)間に電流を流すことによって(a)部で電子と正孔が再結合して発光し、レーザトランジスタとして動作する。

一方、電極(d)、(a)間に電波を渡し、電極(d)、(a) に正電位をあたえて(a)部の両側の接合を逆パイア スにして(a)領域のチャネルを変調することにより

4 は II - V族化合物半導体層でSiをドーパント とするn-GaAs層、

5 は第2のp型半導体層でp-Ala. aGaa. aAs層、(a)はp型反転領域、

(b)、(d)は電極でAu/Zn/Au層、

(c)、(e)は電板でAu/AuGo暦

である。

代理人 弁理士 井桁貞一



垂直方向のF&T として動作する。

本発明により、ただ1回の成長でレーザトランジスタとPET の両方の機能をもつ素子を容易に形成することができる。

(発明の効果)

以上詳細に説明したように本発明によれば、 GBIC構成に適した多級能素子として、レーザと FET の両方の動作を行える素子を形成することが できる。

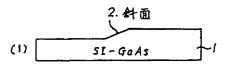
従って、機能別に使い分けることによりOEICの 集積化が容易となる。

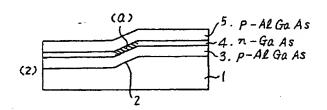
4. 図面の簡単な説明

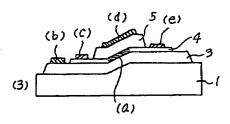
第1図(1)~(3)は本発明の方法を説明する断面図である。

図において、

- 1はSI-GaAs 基板、
- 2 は斜面、
- 3 は第1のp 型半導体層でp-Ale. aGae. 7As層、







本発明を説明が断面図

第1四